Solder resist composition

Patent Number: □ US5055378

Publication

date:

1991-10-08

Inventor(s):

MIYAMURA MASATAKA (JP); WADA YUSUKE (JP);

NAKAIZUMI YUJI (JP); TAKEDA KAZUHIRO (JP);

NAKAGAWA TOSHIHARU (JP)

Applicant(s):

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO (JP)

Requested

Patent:

□ JP2000068

Application

Number:

US19880269682 19881110

Priority Number

(s):

JP19880139953 19880607; JP19870288103 19871113

IPC

Classification:

C08F2/46; C08J3/28; G03C1/725; G03C1/73

EC

C08F299/02B, C08F299/02C, C08G59/14K2D2B,

Classification:

C08L63/10, G03F7/038S, H05K3/28G2

Equivalents:

□ <u>DE3838562</u>, KR9101746

Abstract

A solder resist composition contains a specified partially acrylated and/or methacrylated bisphenol A novolak epoxy resin component, and a specified partially acrylated and/or methacrylated cresol novolak and/or phenol novolak epoxy resin component. The composition further contain a photopolymerization initiator, a thermosetting agent, an inorganic filler, and an organic solvent. The composition may further include a silane or titanate coupling agent.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

母 公 開 特 許 公 報(A) 平2-68 □

5 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月5日

G 03 F 7/027 C 08 F 299/00 C 08 G 59/00 5 1 5 MRV NLE 7267-2H 7445-4 J 8416-4 J ※

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全12頁)

63発明の名称

ソルダーレジスト組成物

②特 顧 昭63-139953

20出 願 昭63(1988)6月7日

優先権主張

⑩昭62(1987)11月13日3日本(JP)3時顯 昭62-288103

⑩発明者 中川

敢 治 神奈川県

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

@発明者 中泉

裕司

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑫発 明 者

武 田

一広

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

外2名

勿出 願 人 株式 会社 東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 鈴江 武彦

最終頁に続く

明知 知当

1. 発明の名称

ソルダーレジスト組成物

- 2. 特許請求の範囲
- (1) (a) ビスフェノール A・ノボラック型エボキシ 樹脂のエボキシ 装 1 当量に対して 0.1 ~ 0.9 当量のアクリル酸及び/又はメタクリル酸が付加された部分アクリル化及び/又はメタクリル化エボキシ樹脂、
- (b) クレソールノボラック型エボキシ協能及び/ 又はフェノールノボラック型エボシキ樹脂のエボキシ甚1当量に対して 0.1 ~ 0.9 当量のアクリル 酸及び/又はメタクリル酸が付加された部分アク リル化及び/又はメタクリル化エボキシ樹脂、
- (c) 光重合開始劑、
- (d) 熱硬化剂、
- (c) 無機質充填剤及び
- (1) 有機溶剂

からなることを特徴とするソルダーレジスト組成物。

- (2) (d) 成分としての熱硬化剤は少なくともグアニジン系化合物又はジアミノトリアジン督格をもつイミダソール化合物を含有するものであることを特徴とする請求項1記載のソルダーレジスト組成物。
- (b) クレゾールノボラック型エボキシ樹脂及びノ 又はフェノールノボラック型エボシキ樹脂のエポ キシ基1当量に対して0.1 ~ 0.9 当量のアクリル 酸及び/又はメタクリル酸が付加された部分アク リル化及び/又はメタクリル化エポキシ樹脂、
- (c) 光重合開始剤、
- (d) 熱硬化剤、
- (c) 無機質充填剂、
- (g) シランカップリング NV スはチタネート系カップリング NV 及び

(1) 有機溶剤

からなることを特徴とするソルダーレジスト組成物。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、印刷配線基板に用いられるソルダ ーレジスト組成物に関する。

(従来の技術)

印刷配線基板の製造においては、回路の保護及び印刷配線基板に選気部品をはんだ付けする際に目的部位以外へのはんだ付着を防止する観点から、該基板上にソルダーレジストによる画像状の保護膜を形成している。

ところで、近年、印刷配線基板の回路の高密度 化に伴って、従来のスクリーン印刷法により画像 (パターン) 形成するソルダーレジストに代って、 より解像度の優れた写真処刻法により寸法特度が 高く、高密度で強細な画像形成が可能な光硬化性 アクリレート系又はメタクリレート系のソルダー

(発明が解決しようとする問題)

本発明は、上記従来の問題点を解決するためになされたもので、現像性に優れ、かつ写真妙刻、硬化後のソルダーレジストパターンの電気特性、ハンダ耐熱性及び耐湿性に優れ、しかも良好な機械的強度を兼ね備えるソルダーレジスト組成物を提供しようとするものである。

レジストが開発されている。このパターン形成方法は、印刷配線基板表面に前記ソルダーレジスト と途布し、该ソルダーレジスト限にネガマスを 研いてパターン状に光照射を行なって舊光部を 硬化させた後、現像液により未露光部を 溶解除法 してソルダーレジストパターンを形成する ある。しかしながら、光硬化性アクリレート はソルダーレジストとして優れた性質を はソルダーレジストとして優れた性質を はソルダーレジストとして なが、電気特性、はんだ耐熱性及び耐湿性等の で充分に満足するものではなかった。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明は、(a) ビスフェノールA・ノボラック型エボキシ樹脂のエボキシ基 1 当量に対して 0.1~0.9 当量のアクリル酸及び/又はメタクリル酸が付加された部分アクリル化及び/又はメタクリル化エボキシ樹脂及び/又はフェノールノボラック型エボシキ樹脂のエボキシ基 1 当量に対して 0.1~0.9 当量のアクリル酸及び/又はメタクリル酸が付加された部分アクリル化及び/又はメタクリル化エボキシ樹脂、(c) 光重合開始削、(d) 熱硬化削、(c) 無機質充填剤及び(f) 有機溶剤からなることを特徴とするものである。

また、本発明は前記(a) ~(f) 成分に更に(g) シランカップリング剤又はチタネート系カップリ ング剤を配合したことを特徴とするものである。

上記(a) 成分である部分アクリル化及び/又はメククリル化エポキシ樹脂は、ピスフェノールA・ノボラック型エポキシ樹脂にアクリル酸もし

くはメタクリル酸又はこれらの混合物を付加反応させることにより得られるものである。上記(b) 成分である部分アクリル化及び/又はメタクリル化エポキン樹脂は、クレソールノボラック型エポキシ樹脂にアクリル酸もしくはメタクリル酸又はこれらの混合物を付加反応させることにより得られるものである。

上記(a)、(b) 成分に用いられるエポキン樹脂は、ピスフェノールA・ノボラック型、クレゾールノボラック型、フェノールノボラック型に限りられ、他の型のエポキシ樹脂、例えばピスフェノールA型、芳香族カルボン酸のジグリンエステル型等のエポキシ樹脂を使用しておいた部間にないがクリル化及び/又はメタクリル化エポキシ樹脂を使用したソルダーレジストでは、からに放出ないようことができ、反応に従って行なうことができ、反応にないにあります。

種類に応じて適宜調整することによって現像性を 向上させることが可能となる。

上記(b) 成分の上記(a) 成分に対する配合割合は、(a) 成分100 重量部に対して50~150 重量部、好ましくは60~100 重量部とすることが望ましい。この理由は、(b) 成分の配合量が前記範囲を逸脱すると、ソルダーレジストの光硬化性が低下して感度低下を招き、ひいては得られた硬化膜の表面硬度、耐熱性、耐溶剤性が低下する恐れがあるからである。

上記(c) 成分である光重合開始剤は、光照射により前記(a) 成分及び(b) 成分を重合せしめるものであり、この光重合開始剤としては特に制限されない。 具体的には、ピアセチル、マセトフェノン、ベンゾインイ、ベンジルジメチルケタール、インジルジメチルケタール、(1-ヒドロキシ・1- メチルエチル)フェニルケトン、p-イソプロピル・α- ヒドロキシイソブチルフェノン等のカルボニル化合物、又はジエチルチ

(a) 成分の場合はピスフェノール A ・ノポラック 型樹脂のエポキシ基1当量に対してアクリル酸等 を0.1 ~ 0.9 当量、好ましくは0.4 ~ 0.8 当量を 用いて付加反応させ、(b) 成分の場合はクレソー ルノボラック型エポキシ樹脂及び/又はフェノー ルノボラック型エポキシ樹脂の1エポキシ当量に 対してアクリル酸等を0.1~0.9、好ましくは 0.4~0.8 当量を用いて付加反応させる。反応に 用いるアクリル酸等の当量を0.1 未満にすると、 得られた名部分アクリル化及び/又はメタクリル 化エポキシ樹脂の光硬化性が低下し、現像後のア フターキュアの過程で硬化膜に服れが生じる。一 方、アクリル酸等の当量が0.9 を越えると通常用 いられている1.1.1.- トリクロロエタン95%以上 を含む現像液による現像性が極端に低下する。 のようにエポキシ樹脂に反応させるアクリル酸等 の量は上記範囲に規定されるが、該反応量を適宜 変更することによって所望のアクリル化率又はメ タクリル化率のエポキシ樹脂を得ることができる。 このアクリル化率、メタクリル化率は、現像液の

上記(d) 成分である熱硬化剤は、加熱により前記(a) 成分及び(b) 成分の部分アクリル化及び/又はメタクリル化エポキシ樹脂中のエポキシ基を保備させることにより該エポキシ樹脂に優れた耐熱性、電気特性及び耐湿性を付与するものである。この(d) 成分としては、ジシアンジアミドと芳香版アミンから合成されるグアニジン系化合物又は

ジアミノトリアジン骨格をもつイミダゾール化合 物を用いることができる。前記グアニジン系化合 物としては、例えばo-トリルピグアニド、α-2.5 ジメチルフェニルピグアニド、α. ωージフェニ ルピグアニド、5-ヒドロキシナフチル-1- ピグア ニド、p-クロルフェニルピグアニド、α - ペンジ ルピグアニド、α, ωージメチルピグアニド、 1.8-ジフェニルグアニジン等を挙げることかでき る。こうしたグアニジン系化合物は、例えばチバ ガイギー社からハードナーHT2833、ハードナー HT2844の商品名で市販されている。前記ジアミ ノトリアジン母格をもつイミダゾール化合物とし ては、例えば2.4-ジアミノ-6(2' ーメチルイミ ダゾール-1')エチル-S- トリアジン、2.4-ジ アミノー6(2' - ウンデシルイミダゾール-1') エ チル-S- トリアジン等を挙げることができる。こ うしたイミダソール化合物は、例えば四国化成工 菜社からキュアソール A 2 I N E の商品名で市販 されている。このようなグアニジン系化合物又は ジアミノトリアジン母格をもつイミダゾール化合

上記(d) 成分である硬化剤の前記(a) 成分に対 部でする配合割合は、該(a) 成分100 重量部に対して る 20.5 ~15重量部、好ましくは1~10重量部とする ことが望ましい。この理由は、(d) 成分の量を スリ0.5 重量部未満にするとソルダーレジストの硬化 に用

性が低下し、かといってその量が15重量部を越えると耐熱性、耐薬品性が低下してソルダーレジストの劣化が早まり、しかも製造コストの上昇を招く恐れがあるからである。

物は、潜在硬化性があり、高温で速硬化する特性 を有する。

前紀グアニジン系化合物又はジアミノトリアジ ン付格をもつイミグソール化合物と併用又は単独 で使用される別の硬化剤としては、例えばジェチ レントリアミン、トリエチレンテトラアミン、ジ エチルアミノプロピルアミン、N-アミノエチルピ ペラジン、ペンジルメチルアミン、トリス (ジメ チルアミノメチル) フェノール、トリス (ジメチ ルアミノメチル) フェノールー トリ (2-エチルヘ クソエート) 、メタフェニレンジアミン、ジアミ ノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホ ン、芳香族アミノ共融混合変性硬化剤;ポリアミ ド樹脂、ジシアンジアミド、三弗化切素、モノエ チルアミン、メタンジアミン、キシレンジアミン、 ビスアミノプロピルテトラオキサスピロウンデカ ン付加物等のアミノ誘導体;エチルメチルイミダ ソール等のイミダソール誘導体;等を挙げること ができ。これらは、1種又は2種以上の混合物で 用いることができる。

部を越えると、ソルダーレジストの光硬化性が劣る恐れがある。

上記(1) 成分である有機溶剤は、ソルダーレジ ストの粘度を低下させ、塗布性を良好にするため に用いる。かかる有機溶媒としては、例えばトル エン、キシレンなどの芳香族炭化水素、メタノー ル、イソプロビルアルコール、エチレングリコー ルモノブチルエーテル、エチレングリコールモノ メチ。ルエーテルなどのアルコール類、酢酸エチル、 酢酸プチルなどのエステル類、1.4-ジオキサン、 テトラヒドロフラン、ジエチレングリコールジメ チルエーテル、などのエーテル類、メチルエチル ケトン、メチルイソプチルケトンなどのケトン類、 シクロヘキサノン、シクロヘキサノールなどの脂 環式炭化水素、石油エーテル、石油ナフサなどの 石油系溶剤などを挙げることができる。また、こ れらの有機溶剤の配合量は特に制限を受けないが、 塗布時の作業性を向上させる観点から、前記(a) 成分100 重量部に対して30~200 重量部の範囲す ることが望ましい。

上記(g) 成分であるシランカップリング剤又は チタネート系カップリング剤は、水溶性フラック スを使用した場合でも良好な密着性を有するソル **グーレジストを得るために用いられる。かかるシ** ランカップリング剤としては、例えばピニルトリ クロロシラン、ピニルトリエトキシシラン、ピニ ルトリメトキシシラン、ャーメタクリロキシブロ ピルトリメトキシシラン、ャークロロプロピルト リメトキシシラン、ヒニルートリス (βーメトキ シエトキシ) シラン、β-(3.4-エポキシシクロ ヘキシル)エチルトリメトキシシラン、ァーグリ シドキシプロピルトリメトキシシラン、ァーメル カプトプロピルトリメトキシシラン、ァーアミノ プロピルトリエトキシシラン、 N , β - (アミノ エチル) - ァーアミノプロピルトリメトキシシラ ン、ャーウレイドプロピルトリエトキシシラン等 を挙げることができる。前記チタネート系カップ リング剤としては、例えばピス(トリエタノール アミン) ジイソプロピルチタネート、ピス (トリ エタノールアミン)ジプチルチタネート、ピス

(トリエタノールアミン) ジメチルチタネート、 ジイソプロピルジラウリルチタネート、ジイソプ ロピルラウリルミリスチルチタネート、ジイソプ ロビルジステアロイルチタネート、ジイソプロピ ルステアロイルメタクリロイルチタネート、ジイ ソプロピルジアクリロイルチタネート、ジイソブ ロピルジドデシルペンゼンスルフォニルチタネー ト、ジイソプロピルイソステアロイル-4- アミノ ペンソイルチタネート、トリイソプロピルアクリ ロイルチタネート、トリエチルメタクリロイルチ タネート、トリイソプロピルミリスチルチタネー ト、トリプチメドデシルベンゼンスルフォニルチ タネート、トリイソプロピルステアロイルチタネ ート、トリイソプロピルイソステアロイルチタネ ート毎を挙げることができる。これらのカップリ ング剤は、2種以上を併用しでも勿論よい。また、 これらのカップリング剤の中でも特に、メルカブ ト基、ヒドロキシ基もしくはアミノ基を少なくと も1つ長頭に導入された化学構造のものが望まし い。こうした(g) 成分の前記(a) 成 100 重量部に

対する配合割合は、0.1~4 重量%、より好ましくは0.2~2 重量部の範囲とすることが望ましい。この理由は、(g) 成分の配合量を0.1 重量部未満にすると抜カップリング剤の配合効果を充分に達成できず、一方その量が4 重量部を越えるとソルグーレジストの架橋反応に悪影響を与える恐れがあるからである。

上記ソルダーレジストにあっては、その構成成分として前記(a) ~(**) の各成分以外に、必要に応じて難燃性付与剤、染料、顔料、消泡剤、レベリング剤、重合禁止剤等を配合することができる。また、アクリル基又はメタクリル基による架温密度を挙げる目的で、ラウロイルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド等の過酸化物を配合してもよい。

次に、本発明のソルダレジスト組成物を用いて 印刷配線基板にソルダーレジストバターンを形成 する方法を詳細に説明する。

まず、印刷配線基板上に本発明のソルダーレジスト組成物を塗布した後、乾燥し、有機溶媒を揮

放させてソルダーレジスト膜を形成する。つづいて、このソルダーレジスト膜にネガマスクを通過で光をバターン状の照射して露光を行なう。この工程において、ソルダーレジスト膜に選択的に照射して光硬化させるための光としては、通常のりに関放を使用される。次いで、弱光後のソルダーレジストがターンを形成する。こので、好まして以降をできなって前記基板上に保護として機能するといかける加熱条件としては、通常、50~220 でよりには100~200 でとすればよい。

(作用)

本発明のソルダーレジスト組成物は、上述した(a)~(f)の成分からなるため、写真触刻、硬化後のソルダーレジストバターンの電気特性、はんだ耐熱性及び耐湿性に優れ、しかも良好な機械的強度を進ね備えるソルダーレジスト組成物を得ることができる。特に、ソルダーレジスト組成物

の構成成分としてアクリル酸及び/又はメタクリル酸が付加された特定のエポキシ樹脂を(a) 成分、(b) 成分として配合することによって、現像性を

また、(d) 成分である硬化剤として特に潜在硬化性があり、高温で速硬化する特性を有するグアニジン系化合物又はジアミノトリアジン骨格をあつて、タソール化合物を少なくとも含有するのを使用することによって、印刷配線基板上にソルダーレジスト膜を被覆し、このソルダーレジスト膜にはんだ付する際に水溶性フラックスを使用を保持させることができる。

更に、(g) 成分であるシランカップリング剤又はチクネート系カップリング剤を配合することによって、(e) 成分である無機充填剤の表面を化学的結合しながら被覆し、かつベースレジンである(a)、(b) の部分アクリル化及び/又はメククリル化エポキシ樹脂のエポキシ基、アクリル基、メタクリル基とも化学的に結合するため、ソルダー

溶液中に空気を送り込みながら温度を 90℃ に維持し、アクリル酸 171 部(2.881 当量)を加えた。 その後、前記温度で 5 時間反応させで (a) 成分である 50% アクリル化エポキシ 樹脂(A — 1)を合成した。

合成例 2

合成例3

エボキシ当量 210 のピスフェノールA・ノボラック型エボキシ樹脂 (大日本インキ (株) 数商品名; エピクロンN-880) 1000部に添加するアクリル酸を 274 部 (3.81当量) とした以外、合成例1 と同様にして(a) 成分である 80% アクリル化エボキン樹脂 (A-2) を合成した。

レジスト組成物中に分散された無機充填剤とベースレジンの界面が強固に密着される。 その結果、印刷後のレベリング性を向上できる。 また、電気部品をソルダーレジスト膜が被優された印刷配線基板にはんだ付する際、水溶性フラックスを用いてもソルダーレジスト膜の剥離等を招くことなく電気部品を印刷配線基板に良好に実装できる。

(発明の実施例)

以下、本発明のソルダーレジスト組成物を構成する(a) 成分及び(b) 成分等の合成例、並びに 実施例、比較例、参照例を詳細に説明する。なお、 合成例及び実施例、比較例、参照例中の「部」は 全て「重量部」を表わす。

合成例1

し、アクリル酸 274 部 (3.81当量) を加えた。 その後、前に温度で 5 時間反応させで (a) 成分である 80% アクリル化エポキシ樹脂 (A - 3) を合成

合成例 4

まず、エポキシ当位 214 のクレソールノボラック型エポキシ樹脂(大日本インキ(株)製商品名:エピクロンN - 680) 1000部及びソルベントナフサ 100 部を120 ℃に加熱し、溶解させた後、p-メトキシフェノール 2 部及びトリフェニルホスフィン 1 部を加えて溶解させた。つづいて、この溶液中に空気を送り込みながら温度を 95℃に 維持し、アクリル酸 269 部(3.738 当量)を加えた。その後、前記温度で 6 時間反応させて (b) 成分である80%アクリル化エポキシ樹脂(B-1)を合成した。

合成例 5

まず、エポキシ当登186 のフェノールノボラック型エポキシ樹脂 (大日本インキ (株) 製商品名; エピクロンN - 770) 1000部及びソルベントナフ サ100 部を120 ℃に加熱し、溶解させた後、p-メ トキシフェノール2 部及びトリフェニルホスフィ ン 5 部を加えて溶解させた。つづいて、この溶液 中に空気を送り込みながら温度を95℃に維持し、 アクリル取194 部(2.69当量)を加えた。その後、 前記温度で5時間反応させて(b)成分である50% アクリル化エポキシ樹脂 (B-2) を合成した。 合成例 6

まず、エポキシ当量185 のフェノールノボラッ ク型エポキシ樹脂(大日本インキ(株)製商品名; エピクロンN-170) 1000部及びソルベントナフ サ100 部を120 Cに加熱し、溶解させた後、p-メ トキシフェノール2 部及びトリフェニルホスフィー ン 5 部を加えて浴解させた。つづいて、この浴液 中に空気を送り込みなから温度を95℃に維持し、 アクリル酸 310 部 (4.30当益)を加えた。その後、 前記温度で5 時間反応させて(b) 成分である80% アクリル化エポキシ樹脂(B-3)を合成した。 合成例 7

まず、エポキシ当量180 のピスフェノールF型

前記合成例で合成した (A - 1)のエポキシ樹 脂 60部、 (B-1) のエポキシ樹脂 60部、ペンジ ルジメチルケタール 6 部、ジエチルチオキサント ン 2 部、フタロシアニングリーン1.5 部、シリカ 粉末2 部、タルク20部及びエチレングリコールモ ノ-n- ブチルエーテル 50部を混合し、更にロール で混練してソルダーレジスト主剤とした。つづい て、この主剤にエチルメチルイミダソール(四国 化成工業制製商品名: 2 E 4 M Z) 2.0 部をエチ レングリコールモノ-n- プチルエーテル20部で浴 解させた溶液を加え、攪拌してソルダーレジスト を期刻した。

次いで、前記ソルダーレジストをIPC-B 成された。 -25 試験回路基板の全面にスクリーン印刷法にて 35μmの厚さに塗布した。つづいて、この塗膜を 80℃で30分乾燥してソルダーレジスト膜とした後、 ネガマスクを通して高圧水銀ランプによって照度 10m W/cdの紫外線を100 秒間選択的に照射して 蕗光を行なった。ひきつづき、l.l.1-トリクロロ エタン混合溶剤(旭化成料製商品名:エターナ

エポキシ樹脂 (大日本インキ (株) 製商品名:エ ピクロン830) 500 部とp-メトキシフェノール1 部及びトリフェニルホスフィン5 部を100 ℃に加 熱して溶解させた。つづいて、この溶液中に空気 を送り込みながら温度を95℃に維持し、アクリル 酸 160 部 (2,222 当量) を加えた。その後、前記 温度で5時間反応を行なって80%アクリル化エボ キシ樹脂 (C-1) を合成した。

合成例8

まず、エポキシ当量250 のピスフェノールA型 エポキシ樹脂 (大日本インキ(株) 製商品名;エ ピクロン 860) 1000部及びトルエン 100 部を 100 ℃に加熱し、溶解させた後、p--メトキシフ ェノール2 部及びトリフェニルホスフィン5 部を、 加えて溶解させた。つづいて、この溶液中に空気 を送り込みながら温度を95℃に維持し、アクリル 酸 230 部 (3.194 当量) を加えた。その後、前記 温度で5 時間反応させて80%アクリル化エポキシ 樹脂 (C-2)を合成した。

实施例 1

1 R) で30秒間現像を施した後、150 ℃で1 時間 加熱硬化させた。その結果、ネガマスクに忠実な 高格度の硬化ソルダーレジストパターンが形成さ れた。

突施例2

(a) 成分のエポキシ樹脂として前記合成例で合 成した (A-1) を、(b) 成分のエポキシ樹脂と して前記合成例で合成した (B-2) を用いた以 外、実施例1と同様な方法でソルダーレジストの 調製、ソルダーレジスト膜の形成、露光、現像、 加熱硬化を行なった。その結果、ネガマスクに忠 実な高特度の硬化ソルダーレジストパターンが形

爽施例3

(a) 成分のエポキシ樹脂として前記合成例で合 成した (A-2)を、(b) 成分のエポキシ樹脂と して前記合成例で合成した (B-1) を用いた以 外、実施例1と同様な方法でソルダーレジストの 割划、ソルダーレジスト膜の形成、露光、現像、 加热硬化を行なった。その結果、ネガマスクに忠 契な高精度の硬化ソルダーレジストパターンが形 成された。

实施例4

(a) 成分のエポキシ樹脂として前記合成例で合成した(A-2)を、(b) 成分のエポキシ樹脂として前記合成例で合成した(B-2)を用いた以外、実施例1と同様な方法でソルダーレジストの調製、ソルダーレジスト膜の形成、蘇光、現像、加熱硬化を行なった。その結果、ネガマスクに忠実な高精度の硬化ソルダーレジストバターンが形成された。

比較例1

エポキシ樹脂として前記合成例で合成した(B-1)60部及び(C-1)80部を用いた以外、 実施例1と同様な方法でソルダーレジストの調製、 ソルダーレジスト膜の形成、 藍光、現像、 加熱硬 化を行なった。 その結果、 加熱硬化時に硬化ソル ダーレジストパターンの一部に 限れが生じた。 比較例2

エポキシ樹脂として前記合成例で合成した

ロジン系のものを用いた。

(ハ) 鉛筆硬度試験; J I S K-5400 の試験法に従って、鉛筆硬度試験機を用いて加重1 Kgを加えてソルダーレジストパターンの被膜に傷が付かない最も高い硬度を表示した。

(二) 絶 緑 性 試 験 : ① I P C - S M - 8 4 0 method 2.5.23による状態、及び② 50℃で相対湿度 9 5 9 6 の 雰囲気中で 7 日間保持した後の電気抵抗を測定した。

後掲する第1表から明らかなように本実施例 1~4のソルダーレジストを用いて試験基板に形成した硬化ソルダーレジストパターンは、該基板に対する密管性、耐熱性、硬度及び絶報性に関して極めて優れていることがわかる。

灾施列5

前記合成例で合成した(A-3)のエポキシ間 脂 60部、(B-3)のエポキシ間脂 60部、ベンジ ルジメチルケタール 6 部、ジエチルチオキサント ン2 部、ピス(ジエチルアミノ)ベンソフェノン 2 部、フタロシアニングリーン 1.5 部、シリカ粉 (C-1) 00部及び(C-2) 60部を用いた以外、 実施例1と同様な方法でソルダーレジストの 割製、 ソルダーレジスト膜の形成、 露光、 現像、 加熱硬 化を行なった。 その結果、 加熱硬化時に 硬化ソル ダーレジストパターンの一部に 脹れが生じた。

しかして、本実施例1~4及び比較例1、2の ソルグーレジストパターンが形成された印刷配線 基板について、ゴバン目テープ別離、耐熱性、鉛 筆硬度及び絶縁性の試験を行なった。その結果を、 後掲する第1表に示す。なお、これらの特性は以 下に説明する方法により試験、評価を行なった。

(イ) ゴバン目テーブ剥離試験: JIS D-0202 の試験法に準じ、試験片にゴバン目状の クロスカットを入れた後、セロハンテーブによる ピーリングテストを行なった。なお、表中の分母 はサンブル数を、分子は試験後に剥離が生じなか った数を夫々示す。

(ロ) 耐熱性試験: 260 ℃のはんだ槽中に1回 20秒間で合計3回フローした後の塗膜の外観上及び接着性の変化を観察した。但し、フラックスは

末 3 部、 クルク C O 部 及 びエチレング リコールモノーnー ブチルエーテル 5 O 部を混合し、 更にロールで混練してソルグーレジスト主 剤とした。 つづいて、 この主剤にグアニジン系 硬 化剤 (チバガイギー 琳 製 商品名: ハードナーHT 2 8 4 4) 1.2 部をエチレングリコールモノーnー ブチルエーテル 2 O 部で溶解させた溶液を加え、 攪拌してソルグーレジストを調製した。

实施例 6

(d) 成分の硬化剤としてチバガイギー蝌製商品名のハードナーHT 2 8 4 4 の代わりに 2・4-ジェミノー6(2・- ウンデシルイミグソールー1))エチルー8・トリアジン(四国化成工業蝌製商品名;キュアソール C i i ZーA Z I N E) 3・8 部及 アミノジフェニルメタン1・D 部を用いた以外、変施例 5 と同様な方法でソルダーレジストの副別 M 表示、現像、加熱でいた。その結果、ネガマスクに忠実な高情度の硬化ソルグーレジストパターンが形成された。

実施例7

(d) 成分の硬化剤としてグアニジン系硬化剤 (チバガイギー) 製商品名:ハードナーHT 2844) 0.6 部及びジアミノジフェニルメタン 3.0 部を用いた以外、実施例 5 と同様な方法でソルダーレジストの 32製、ソルダーレジスト膜の形成、銃光、現像、加熱硬化を行なった。その結果、ネガマスクに忠実な高精度の硬化ソルダーレジストバター

後掲する第2表から明らかなように本実施例 5~7のソルダーレジストを用いて試験基板に形 成した硬化ソルダーレジストパターンは、該基板 に対する密着性、はんだ耐熱性、硬度及び絶縁性 に優れていると同時に、水溶性フラックスの使用 にも充分に耐えることがわかる。

实施 例 8

前記合成例で合成した(A - 3)のエポキシ樹脂 60部、(B - 3)のエポキシ樹脂 60部、ベンジルジメチルケタール 6 部、ピス(ジエチルアミノ)ベンソフェノン 2 部、フタロシアニングリーン 1.5 部、シリカ粉末 3 部、タルク 60部、ャーフミノブロピルトリエトキシシラン(カップリング利) 1.0 部及びエチレングリコールモノーn- ブチルエーテル 50部を混合し、更にロールで混練してソルターレジスト 主剤とした。 つづいて、この 主剤 レングリコールモノーn- ブチルエーテル 20部で 溶解させた 溶液を加え、 攪拌してソルダーレジストを 調製した。

ンが形成された。

参照例1

(d) 成分の硬化剤としてジアミノジフェニルメタン6 部を用いた以外、実施例5と同様な方法でソルダーレジストの調製、ソルダーレジスト膜の形成、露光、現像、加熱硬化を行なってソルダーレジストバターンを形成した。

参照例2

(d) 成分の硬化剤としてジアミノジフェニルスルフォン 6 部を用いた以外、実施例 5 と同様な方法でソルダーレジストの調製、ソルダーレジスト膜の形成、路光、現像、加熱硬化を行なってソルダーレジストバターンを形成した。

しかして、本実施例5~7及び参照例1、2の ソルダーレジストバターンが形成された印刷配線 基仮について、実施例1と同様にゴバン目テーブ 剥離、耐熱性、鉛筆硬度及び絶縁性の試験を行なった。その結果を、後掲する第2表に示す。なお、 耐熱性試験においてはフラックスとしてロジン系 のものと、水溶性のものとを使用して評価した。

次いで、前記ソルダーレジストをIPC-B-25 試験回路基板の全面にスクリーン印刷法にて20μmの厚さに塗布した。つづいて、この塗膜を80℃で30分乾燥してソルダーレジスト膜とした後、ネガマスクを通して高圧水銀ランプによって約500 m J / cdの紫外線を照射して露光を行なった。ひきつづき、1.1.1-トリクロロエタン混合溶剤(週化成開製商品名;エターナ1R)で約30秒間現像を施した後、140 ℃で1 時間加熱硬化させた。その結果、ネガマスクに忠実な高精度の硬化ソルダーレジストパターンが形成された。

実施例9

ャーアミノブロピルトリエトキシシランの代わりにャーメルカブトプロピルトリメトキシシラン1.0 部を用いた以外、実施例 8 と同様な方法でソルダーレジストの期辺、ソルダーレジスト膜の形成、露光、現像、加熱硬化を行なった。その結果、ネガマスクに忠実な高精度の硬化ソルダーレジストパターンが形成された。

灾施例10

ャーアミノブロピルトリエトキシシランの代わりにピス(トリエタノールアミン)ジブチルチタネート1.0 部を用いた以外、実施例 8 と同様な方法でソルダーレジストの親製、ソルダーレジスト腺の形成、露光、現像、加熱硬化を行なった。その結果、ネガマスクに忠実な高精度の硬化ソルダーレジストバターンが形成された。

7-アミノブロビルトリエトキシシランの代わりに7-グリシドキシブロビルトリメトキシシラン1.0 部を用いた以外、実施例8と同様な方法でソルダーレジストの調製、ソルダーレジスト膜の形成、露光、現像、加熱硬化を行なった。その結果、ネガマスクに忠実な高精度の硬化ソルダーレジストバターンが形成された。
参照例3

カップリング剤としてのャーアミノプロビルト リエトキシシランを配合しない以外、実施例8と 同様な方法でソルダーレジストの調製、ソルダー レジスト膜の形成、鉱光、現像、加熱硬化を行な

・おりでは、
・おりでは、
・おりでは、
・おりでは、
・ないでは、
・ないのでは、
・ないの

ってソルグーレジストパターンを形成した。

しかして、本実施例8~11及び参照例3のソルダーレジストパターンが形成された印刷配線基板について、実施例1と同様にゴバン目テーブ剥離、耐熱性及び鉛筆硬度の試験を行なった。その結果を、後掲する第3表に示す。なお、耐熱性試験においてはフラックスとしてロジン系のものと、水溶性のものとを使用して評価した。

後指する第3 表から明らかなように本実施例8~11 (特に実施例8~10) のソルダーレジストを用いて試験基板に形成した硬化ソルダーレジストパターンは、抜基板に対する密着性、はんだ耐熱性及び硬度に優れていると同時に、水溶性フラックスの使用にも白化変色することなく充分に耐えることがわかる。

[発明の効果]

以上詳述した如く、本発明のソルダーレジスト組成物は基板上の塗膜への露光時の光照射及び 現像後の加熱により容易に硬化され、この硬化膜 は基板に対して密着性、硬度、はんだ耐熱性及び

 4.7×10^{11}

加熱硬化時に膨

u

6.5 × 10¹⁴

7.3 ×10¹⁴

2.7 × 10¹⁴

X

'n

Ħ

Ξ

Ħ 0

ហ

0

0

0

加熱硬 化 時

100/100

100/100

100/100

100/100

** チュアゾーW C., Z - AZINE は四国化成工茶社の商品名

* ハードナー HT 2844 は チバガイギー社の南品名

				A-1	11	1) 1/(E B-	- B		ペンジル	ジメチルタール	シェナルチオキサントン	エチルメチルメ・ダンール	, Þ	, l , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ンリカ発米からカン	チレング	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	イ)ゴバン目テープ		配熱性試	へ) 監事保政	5	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
					•								l						:				
	6 4	7	6.0	9	9	2	2	ı	-	1	6.0	1.5	3.	60	7.0	100/100		0	×	5 H	7.0×10^{14}	9.7	
	参 照	1	9	0.9	9	2	2	-	. · -	6.0	1	1.5	3	09	70.	100/100		0	×	5 H	8.5 × 1014	8.1	
		7	9	09	9	2	2	9.0	ŀ	3.0	ī	1.5	6	09	7.0	100/100		0	0	5 H	7.0 ×1014	7.2 ×10 ¹²	
2 装	実 施 例	9	09	6.0	9	2	2	1	89 89	1.0	ı	1.5	Э	09	7.0	100/100		0	0	E S	6.9 ×1014	ص	
抵		5	9	9.0	9	2	2	1.2	i	ı	١	1.5	ع	.09	7.0	100/100		0	0	5 H	7.5 ×1014	6.0 ×10 ¹²	
			A-3	B-3	11-6-	ントン	1)	844	# Z	ングメン	7.4.7.1	ソーバ			トーテル	,	年以	ラックスの場合	マングルの対対の		0	0	
			部分アクリル化	エポキン協路	ベンジルジメチルケタール	ジエチルチオキサン	ピス (ジエチルアミノ) ペンゾフェノン	ハードナーHT2	≠27'/-1/ C ₁₁ Z-AZINE	ジアミノジフェニルメ	ジアミノジフェニルスルフォン		シリカ松末	9 11 9	エチレングリコールモノローブチルエー	イ)ゴバン目テープ 剥雑試験	ロ) はんだ単松	1) ロジン系フラックスの場合	11) 水溶粒フラ	(2) 常用原版	3	(j) (g) (p)	

1.5

1.5

1.5

9

9

ø

9

1

9

09

9

0 9

0 9

0 9

0 9

9 0 9

比较图

墅

揺

sK

お一般

4

m

N

N

0

0

O

2

64

CI

Cŧ

7

0

~

20

20

20

20

20

20

0

7

0

0

Ø

7 0

2 0

7 0

2 0

20

7.0

5.2 × 10¹¹ 6.0 × 10¹¹ 8.3 ×10¹³ 4.5 × 10¹⁴ 8 蚍 C# **.**

		EX	霓		物配图
	ω	6	10	11	m
1) Mil	0 9	6.0	9	09	09
B-3	09	6.0	90	9	9
ルジメチルケタール	9	. 9	9	9	9
(ジエチルアミノ) ペンゾフェノン	2	2	7	2	2
チルメチル イミダゾール	7.0	0.7	7.0	0.7	0.7
クロシアニングリーン	1.5	1.5	· 1.5	1.5	1.5
か弦米	3	3	6	3	8
2	6.0	09	09	9	9
ノブロピル トリエトキシシラン	1	-	ı	ı	ı
メルカプトプロピル トリメトキシンラン	1	1	1.	l	ı
リエタノールアミン) ジブチルチタネート	ı	1.	7	l	ı
シドキシブロピル トリメトキシシラン	I	1	J	1	!
グリコール - n - ブチルエーテル	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
ゴバン目テープ 到 社 以 験 10	001/001	100/160	100/100	100/100	100/100
始在以黎	,				
ロシ米ファックス使用	0 (0	0	0	0
) 水倍性フラッケス使用	0	0	0	少し白化変色	白化、苍聋 不良発生
许饶贞 5	5 H	5 H	5 H	511	5н

第1頁の続き

明者

⑫発

⑫発 明 者 和 田 裕 助 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

宮

雅 隆 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内